

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Einleitung</b> .....	<b>25</b>
<b>2 Historische Entwicklung von Sicherheitssystemen und Normen</b> .....	<b>27</b>
<b>3 Normen und Richtlinien</b> .....	<b>31</b>
3.1 Normengremien .....	31
3.2 Normen .....	35
3.2.1 DIN V 19250 .....	36
3.2.2 DIN V VDE 0801 .....	37
3.2.3 IEC 61508.....	40
3.2.4 IEC 61511.....	43
3.2.5 IEC 61131.....	46
3.2.6 ISA TR 84.0.02 .....	48
3.2.7 RTCA DO 178B .....	49
3.3 Definitionen rund um den Begriff der Sicherheit .....	51
3.4 Stand der Technik .....	57
3.4.1 Automobilbereich .....	57
3.4.2 Luftfahrt.....	58
3.4.3 Automatisierungstechnik.....	58
<b>4 Fehler, Fehlerursachen und Ausfälle</b> .....	<b>61</b>
4.1 Fehlerraten .....	61
4.2 Fehler-Ausfall-Abweichung .....	64
4.3 Fehlerquellen .....	66
4.4 Fehlertoleranz .....	67
4.5 Fehler gemeinsamer Ursache .....	68
<b>5 Kenngrößen der Risiko- und Zuverlässigkeitsanalyse</b> .....	<b>69</b>
5.1 Kenngrößen der Zuverlässigkeit.....	70
5.2 Ausfallwahrscheinlichkeit .....	72
5.3 Mittlere Lebensdauer .....	72
5.4 Mittlere Instandsetzungszeit .....	74
5.5 Mittlere Brauchbarkeitsdauer.....	74
5.6 Verfügbarkeit.....	75
5.7 Ausfallraten.....	75
5.8 SFF.....	77
5.9 DC.....	77
5.9.1 Tests.....	78
5.10 MTTF.....	79
5.10.1 MTTF – Spurious Trip Rate .....	80

5.11 PFD .....	80
<b>6 Maßnahmen zur Risikobestimmung .....</b>	<b>85</b>
6.1 Grundsätzliche Konzepte .....	85
6.2 Methoden der Gefahrenanalyse.....	86
6.2.1 Vorwärts- und Rückwärts-Suche .....	86
6.2.2 Top-down- und Bottom-up-Suche .....	87
6.3 Wahrscheinlichkeitsanalyse .....	88
6.3.1 Statistische Analyse .....	88
6.3.2 Fehlerausbreitungsmodell .....	89
<b>7 Risikomatrix .....</b>	<b>91</b>
<b>8 Risikograph .....</b>	<b>95</b>
8.1 Risikograph nach DIN V 19250.....	95
8.1.1 Zusammenhang zwischen Risiko, Grenzkrisiko, Restrisiko und Risikoreduzierung.....	96
8.1.2 Risikoparameter .....	97
8.1.3 Weitere Risikoparameter .....	100
8.1.4 Risikograph.....	100
8.1.5 Anforderungsklassen .....	102
8.2 Risikograph nach IEC 61508-5 und IEC 61511-3 .....	103
8.3 Risikograph nach DIN EN 954-1 .....	104
<b>9 Fehlerbaumanalyse .....</b>	<b>107</b>
9.1 Anwendungsbereich und Zweck der Fehlerbaumanalyse .....	107
9.2 Begriffe .....	108
9.3 Bildzeichen.....	109
9.4 Vorgehen bei der Analyse.....	111
9.4.1 Schritte der Analyse.....	111
9.4.2 Systemanalyse.....	112
9.4.3 Unerwünschtes Ereignis und Ausfallkriterien .....	113
9.4.4 Relevante Zuverlässigkeitskenngröße und Zeitintervall.....	113
9.4.5 Ausfallarten der Komponenten .....	113
9.4.6 Aufstellen des Fehlerbaumes .....	113
9.4.7 Auswerten des Fehlerbaumes .....	117
9.5 Fehlerbaum-Analyse .....	124
<b>10 Ereignisbaumanalyse .....</b>	<b>127</b>
10.1 Bestandteile eines Ereignisbaumes .....	128
<b>11 LOPA .....</b>	<b>133</b>
11.1 Schutzebenen .....	134
11.2 LOPA-Bewertung .....	137
11.3 Typische Schutzebenen.....	138
11.3.1 Basis-Prozess-Kontroll-System .....	139
11.3.2 Physikalische Einrichtungen.....	140
11.3.3 Externe Anlagen zur Risikoreduzierung.....	141
11.4 Mehrere auslösende Ereignisse .....	142

<b>12 Zuverlässigkeitsblockanalyse.....</b>	<b>143</b>
12.1 Zuverlässigkeitsmodelle .....	149
12.1.1 Systeme ohne Redundanz.....	149
12.1.2 Systeme mit Redundanz .....	151
12.1.3 Gemischte Systeme.....	155
12.2 Redundante Systeme mit unterschiedlicher Ausfallrate.....	168
12.3 Ersatz von redundanten Systemkomponenten durch Einzelsystemkomponenten ...	173
<b>13 Markov-Modell .....</b>	<b>175</b>
13.1 Einleitung.....	175
13.2 Möglichkeiten des Markov-Modells.....	176
13.3 Theoretische Grundlagen der Markov-Modelle.....	177
13.4 Zeitabhängiges Markov-Modell.....	181
13.5 Durchführung einer Markov-Berechnung für ein sicherheitsgerichtetes System ....	182
13.5.1 Übergangsmatrix $P$ für System-Modell.....	185
<b>14 Lebenszyklusbetrachtung eines Sicherheitssystems .....</b>	<b>191</b>
14.1 Gefahr- und Risikoanalyse.....	191
14.2 Durchführung einer Risikobewertungsanalyse .....	191
14.3 Lebenszyklusphasen .....	193
14.3.1 Entwicklung einer sicherheitsgerichteten Funktion.....	194
14.3.2 Fehlermodelle und PFD-Berechnung .....	195
14.3.3 Systemarchitektur .....	198
14.4 Gesamte Planung .....	202
14.5 Realisierung einer SIS .....	203
14.6 Installation, Inbetriebnahme und Validierung .....	205
14.7 Betrieb, Wartung und Reparatur.....	205
14.8 Verändern und Aufrüsten .....	206
14.9 Zusammenfassung .....	207
<b>15 Common Cause Failure.....</b>	<b>209</b>
15.1 Allgemeines .....	209
15.2 Ausfälle gemeinsamer Ursache.....	210
15.2.1 Analyse von Ausfällen mit gemeinsamer Ursache .....	211
15.3 Common-Mode-Ausfälle .....	215
15.4 Beispiele für den Ausfall durch gemeinsame Ursache .....	216
15.5 Techniken zur Bewertung von SIS-Entwürfen für CCF.....	217
15.5.1 Industrielle Standards .....	217
15.5.2 Technische unternehmensspezifische Richtlinien und Standards.....	218
15.5.3 Qualitative Methoden zur Gefahrenidentifikation.....	218
15.5.4 Qualitative Bewertung.....	218
15.5.5 Checklisten .....	219
15.6 Quantitative Bewertung von Ausfällen mit gemeinsamer Ursache .....	220
15.6.1 Explizite Methoden.....	220
15.6.2 Implizite Methoden bei einer gemeinsamen Fehlerursache.....	228
15.6.2.1 Basic-Parameter-Modell .....	229
15.6.2.2 Beta-Faktor-Modell .....	229
15.6.2.3 Mehrfache-griechische-Buchstaben-Modell.....	230
15.6.2.4 $\alpha$ -Faktor-Modell .....	230

15.6.2.5 Binomial-Ausfallraten-Modell (BFR).....	231
15.7 Beta-Faktor.....	232
15.7.1 Auswirkungen des $\beta$ -Faktors auf die Sicherheit.....	234
15.7.2 Einschätzung des $\beta$ -Faktors .....	236
15.8 1oo2-System.....	238
15.8.1 Ausfallwahrscheinlichkeit bei Common-Cause-Fehlern .....	239
15.9 Maßnahmen gegen Ausfälle durch gemeinsame Ursache.....	240
<b>16 Proof-Test .....</b>	<b>243</b>
16.1 Überwachung und Durchführung von Proof-Tests .....	243
16.2 Arten von Proof-Tests .....	244
16.3 Zuverlässigkeitsfunktion und MTTF .....	245
16.3.1 Ausfallwahrscheinlichkeit .....	245
16.3.2 Probability of Failure on Demand.....	247
16.3.3 Proof-Test-Intervall $T_1$ .....	247
16.4 Definition des Proof-Tests nach IEC/EN 61508.....	247
16.5 Auswirkungen eines nicht ausreichenden Proof-Tests.....	248
16.6 Unterschiede zwischen Diagnose-Test und Proof-Test .....	249
16.6.1 Definition von Diagnose- und Proof-Test .....	249
16.6.2 Performance-Indikatoren .....	250
16.6.3 Berechnungsergebnisse mit und ohne Diagnose.....	250
16.6.4 PFD-Berechnung mit variabler Proof-Test-Abdeckung .....	252
16.7 Einfluss des Proof-Test-Intervalls auf den PFD <sub>avg</sub> -Wert.....	253
16.8 Risikoreduzierung .....	255
16.8.1 Risikorate und durchschnittliche Ausfallwahrscheinlichkeit.....	256
16.8.2 Proof-Test-Häufigkeit.....	258
16.8.3 Proof-Test-Erweiterungsfaktor .....	259
<b>17 Hardware sicherheitsgerichteter Systeme .....</b>	<b>261</b>
17.1 Normative Architekturvorschriften .....	261
17.1.1 Qualitätssicherheit für Nutzer sicherheitskritischer Systeme.....	261
17.1.2 Realisierungssicherheit für Hersteller sicherheitskritischer Systeme .....	262
17.2 Hardware-Sicherheitslebenszyklus .....	263
17.2.1 Spezifikation der Sicherheitsanforderungen .....	263
17.2.2 Planung der Sicherheitsvalidation.....	265
17.2.3 Entwurf und Entwicklung des E/E/PES.....	265
17.3 Hardware-Fehlertoleranz .....	266
17.4 Constraints .....	267
17.4.1 Architectural Constraints .....	267
17.4.2 Allgemeine Konzepte zur Risikoreduzierung .....	268
17.5 1oo1-System.....	270
17.5.1 PFD-Fehlerbaum der 1oo1-Architektur .....	271
17.5.2 Markov-Modell für die 1oo1-Architektur.....	273
17.5.3 Berechnung des MTTF-Wertes einer 1oo1-Architektur.....	274
17.6 Weitere Architekturen.....	277
<b>18 Softwareanforderungen an ein System mit funktionaler Sicherheit .....</b>	<b>295</b>
18.1 Software in Systemen mit funktionaler Sicherheit.....	295
18.1.1 Anforderungen an die Software .....	299

18.1.2 Nichtfunktionale Anforderungen.....	299
18.1.2.1 Zielsetzung .....	300
18.1.2.2 Zielkontrolle .....	301
18.1.3 Kategorien von nichtfunktionalen Anforderungen.....	301
18.2 Software-Entwicklung .....	303
18.2.1 Modelle der Software-Entwicklung.....	305
18.2.1.1 Wasserfallmodell .....	305
18.2.1.2 Spiralmodell .....	306
18.2.1.3 V-Modell .....	307
18.2.1.4 Projektplanung.....	308
18.2.2 Anforderungsspezifikation .....	308
18.2.2.1 Merkmale einer Spezifikation.....	309
18.2.2.2 Darstellung von Anforderungen .....	310
18.2.2.3 Formalität der Anforderungen.....	312
18.2.2.4 Pflichtenheft .....	312
18.2.3 Software-Architektur .....	312
18.2.3.1 Aufteilung in Komponenten .....	313
18.2.3.2 Schnittstellen .....	314
18.2.3.3 Kommunikation innerhalb des Systems .....	314
18.2.3.4 Testbarkeit von Komponenten.....	315
18.2.3.5 Zusätzliche Qualitätsmerkmale.....	315
18.2.3.6 Ressourcen.....	315
18.2.3.7 Qualität der Lösung .....	316
18.2.4 Mögliche Architekturstile.....	316
18.2.4.1 Funktionsorientierung.....	316
18.2.4.2 Objektorientierung.....	317
18.2.5 Wiederverwendbare Architekturstrukturen .....	318
18.2.5.1 Entwurfsmuster.....	318
18.2.5.2 Rahmen.....	319
18.2.5.3 Architekturmuster .....	319
18.2.6 Programmierkonventionen .....	319
18.2.6.1 Dokumentation und Aussehen des Quelltextes .....	319
18.2.6.2 Namenskonventionen .....	320
18.2.7 Software-Entwicklung mit UML.....	321
18.2.7.1 Objektorientierte Analyse.....	321
18.2.8 Objektorientiertes Design.....	323
18.2.8.1 Architektur.....	323
18.2.8.2 Ablaufstrukturen zuordnen.....	324
18.2.8.3 Design-Klassen entwickeln .....	324
18.2.8.4 Komponentenschnittstellen beschreiben .....	325
18.2.8.5 Zustandsmodelle spezialisieren .....	325
18.2.8.6 Objektfluss der Aktivitätsmodelle .....	325
18.2.8.7 Interaktionsmodelle modellieren .....	325
18.2.8.8 Tests entwickeln .....	325
18.2.8.9 Attribute festlegen .....	326
18.2.9 Verwendung von CASE-Tools.....	326
18.2.9.1 Roundtrip-Engineering mit CASE-Tools .....	327

18.2.9.2 MDA (Model Driven Architecture).....	327
18.2.9.3 Vergleich von UML-CASE-Tools.....	328
18.2.10 Softwarequalität.....	328
18.2.10.1 Qualitätsplan.....	330
18.2.11 Software-Zuverlässigkeit.....	331
18.2.11.1 Zuverlässigkeitskenngrößen.....	332
18.2.11.2 Unterschiede zwischen Hardware- und Softwarezuverlässigkeit.....	333
18.2.11.3 Erhöhung der Zuverlässigkeit durch Verifikation und Validierung....	335
18.2.11.4 Validierung der Zuverlässigkeit.....	337
18.2.11.5 Nachweis der Zuverlässigkeit.....	338
18.2.12 Messen von Software-Qualität.....	338
18.2.12.1 Lines of Code (LoC).....	340
18.2.12.2 McCabe-Maß.....	340
18.2.12.3 Maße von Halstead.....	341
18.2.12.4 Nutzen von Maßen.....	342
18.2.13 Fehler in Software-Systemen.....	342
18.2.13.1 Fehlertoleranz und Fehlervermeidung.....	344
18.2.14 Testverfahren.....	345
18.2.14.1 Testablauf.....	345
18.2.14.2 Black-Box-Testmethoden.....	346
18.2.14.3 White-Box-Testmethoden.....	347
18.2.14.4 Intuitive Testfallermittlung.....	348
18.2.15 Testen in der Praxis.....	348
18.2.16 Integration.....	349
18.2.16.1 Top-down-Integration.....	349
18.2.16.2 Bottom-up-Integration.....	350
18.2.16.3 Outside-in-Integration.....	350
18.2.17 System- und Abnahmetest.....	350
<b>19 Anwendungsbeispiele.....</b>	<b>353</b>
19.1 Praktische Implementierung des IEC 61508 Sicherheitsstandards.....	353
19.1.1 IEC 61508 Norm.....	354
19.1.1.1 Funktionales Sicherheitsmanagement.....	356
19.1.1.2 Pipe-to-Pipe-Ansatz.....	358
19.1.1.3 Quantitative Sicherheitseinschätzung.....	359
19.2 Bestimmung des SIL eines Prozessorsystems.....	359
19.2.1 SIL-Anforderung.....	360
19.2.2 Bestimmung des SIL einer Prozessor-Einheit mit Prozessor-Peripherie..	361
19.2.3 DC-Maßnahmen für eine Prozessor-Einheit mit Prozessor-Peripherie....	362
19.2.3.1 Prozessor-Einheiten.....	362
19.2.3.2 Festspeicher.....	363
19.2.3.3 Veränderlicher Speicher.....	364
19.3 Bestimmung des SIL einer Sicherheitsfunktion.....	366
19.3.1 Bestimmung des SIL einer Sicherheitsfunktion.....	367
19.3.2 Modifikation der Architektur der Sicherheitsfunktion.....	368
19.3.3 Bestimmung des SIL der modifizierten Sicherheitsfunktion.....	370
19.3.4 Modifikation der Sicherheitsfunktion.....	372
19.3.5 Bestimmung des SIL der Sicherheitsfunktion mit Diagnose.....	373

19.4 Bestimmung des SIL eines Sicherheitsloops .....	375
19.4.1 Bestimmung des SIL des Sicherheitsloops .....	377
19.5 Beispiele zu Zuverlässigkeitsanalysen .....	380
19.5.1 Beispiel 1 (Chemische Anlage) .....	380
19.5.1.1 Risikograph .....	381
19.5.1.2 Ereignisbaum .....	383
19.5.1.3 Fehlerbaumanalyse .....	383
19.5.1.4 Zuverlässigkeitsblockdiagramm .....	384
19.5.2 Beispiel 2 (Fahrer-Airbag) .....	386
19.5.2.1 Risikograph .....	387
19.5.2.2 Ereignisbaum .....	388
19.5.2.3 Fehlerbaumanalyse .....	389
19.5.2.4 Zuverlässigkeitsblockdiagramm .....	389
19.5.3 Beispiel 3 (Flugzeug) .....	390
19.5.3.1 Risikograph .....	391
19.5.3.2 Ereignisbaum .....	393
19.5.3.3 Fehlerbaumanalyse .....	393
19.5.4 Beispiel 4 (Pipeline) .....	395
19.5.4.1 Risikograph .....	396
19.5.4.2 Ereignisbaum .....	397
19.5.4.3 Fehlerbaumanalyse .....	397
19.5.5 Beispiel 5 (Sporthalle) .....	398
19.5.5.1 Risikograph .....	400
19.5.5.2 Ereignisbaum .....	400
19.5.5.3 Fehlerbaumanalyse .....	401
<b>20 IEC/EN 61508 .....</b>	<b>403</b>
20.1 IEC/EN 61508-1 .....	404
20.1.1 Übersicht und Anwendungsbereich .....	404
20.1.2 Übereinstimmung mit dieser Norm .....	406
20.1.3 Dokumentation .....	406
20.1.4 Sicherheitsmanagement .....	406
20.1.5 Sicherheitslebenszyklus .....	408
20.1.6 Verifikation .....	410
20.1.7 Beurteilung der funktionalen Sicherheit .....	410
20.2 IEC/EN 61508-2 .....	411
20.2.1 Anwendungsbereich .....	411
20.2.2 E/E/PES-Sicherheits-Lebenszyklus .....	411
20.2.3 Techniken und Maßnahmen zur Beherrschung von Ausfällen während des Betriebs .....	413
20.2.4 Methoden zur Vermeidung von systematischen Fehlern während der verschiedenen Phasen des Lebenszyklus .....	413
20.3 IEC/EN 61508-3 .....	413
20.3.1 Anwendungsbereich .....	413
20.3.2 Qualitätsmanagementsystem der Software .....	414
20.3.3 Software-Sicherheitslebenszyklus .....	414
20.3.4 Beurteilung der funktionalen Sicherheit .....	415
20.3.5 Anhang A Richtlinien zur Auswahl von Techniken und Maßnahmen .....	415

20.4 IEC/EN 61508-4 .....	416
20.4.1 Begriffe zu Sicherheit .....	416
20.4.2 Begriffe zu Einrichtungen und Geräten .....	416
20.4.3 Begriffe zu Systemen.....	416
20.4.5 Begriffe zu Sicherheitsfunktionen und Sicherheits-Integrität.....	418
20.4.6 Begriffe zu Fehler, Ausfall und Abweichung.....	419
20.4.7 Begriffe zu Lebenszyklus .....	420
20.4.8 Begriffe zu Bestätigung von Sicherheitsmaßnahmen .....	420
20.5 IEC/EN 61508-5 .....	421
20.5.1 Anwendungsbereich .....	421
20.5.2 Anhang A – Grundlegende Konzepte.....	421
20.5.3 Anhang B – ALARP und das Konzept des tolerierbaren Risikos.....	421
20.5.4 Anhang C – Quantitative Methode zur Bestimmung der Sicherheits-Integritätslevel .....	423
20.5.5 Anhang D – Qualitative Methode zur Bestimmung der Sicherheits-Integritätslevel (Risiko-Graph).....	424
20.5.6 Anhang E – Festlegung der Sicherheits-Integritätslevel: Eine qualitative Vorgehensweise – Matrix des Ausmaßes des gefährlichen Vorfalls .....	424
20.6 IEC/EN 61508-6 .....	425
20.6.1 Anwendungsbereich .....	425
20.6.2 Anhang A – Anwendung von IEC/EN 61508-2 und -3.....	426
20.6.3 Anhang B – Beispielhafte Vorgehensweise zur Bestimmung von Hardware-Ausfällen.....	426
20.6.4 Anhang D – Methodik zur Quantifizierung der Auswirkungen von Hardware-Ausfällen mit gemeinsamer Ursache in E/E/PES .....	431
20.7 IEC/EN 61508-7 .....	431
20.7.1 Anwendungsbereich .....	431
20.7.2 Anhang A – Überblick über Verfahren und Maßnahmen für E/E/PES: Beherrschung von zufälligen Hardwareausfällen .....	431
20.7.3 Anhang B – Übersicht über Techniken und Maßnahmen zur Vermeidung systematischer Ausfälle .....	433
20.7.4 Anhang C – Übersicht über Techniken und Maßnahmen, um die Sicherheits-Integrität der Software zu erreichen.....	434
<b>21 IEC 61511 .....</b>	<b>437</b>
21.1 Anwendungsbereich.....	437
21.2 Aufteilung der Norm 61511 .....	439
21.3 Begriffe und Abkürzungen.....	442
21.3.1 Abkürzungen.....	442
21.3.2 Begriffe .....	443
21.4 Management der funktionalen Sicherheit .....	455
21.4.1 Ziel.....	455
21.4.2 Anforderungen.....	455
21.4.3 Beurteilung, Auditierung und Revisionen .....	456
21.4.4 Management der SIS-Konfiguration.....	456
21.5 Anforderungen an den Sicherheitslebenszyklus .....	456
21.6 Verifikation.....	460
21.6.1 Ziel.....	460



21.6.2 Anforderungen.....	460
21.7 Gefährdungsanalyse und Risikobewertung.....	460
21.7.1 Ziel.....	460
21.7.2 Anforderungen.....	460
21.8 Zuordnung von Sicherheitsfunktionen zu Schutzebenen.....	460
21.8.1 Ziel.....	460
21.8.2 Anforderungen für die Zuordnung .....	461
21.8.3 Anforderungen für Sicherheits-Integritätslevel 4 .....	461
21.8.4 Anforderungen an Betriebseinrichtungen, die als Schutzebene eingesetzt werden .....	461
21.8.5 Anforderungen zur Vermeidung von Ausfällen .....	462
21.9 Sicherheitsspezifikation des SIS .....	463
21.9.1 Ziel.....	463
21.9.2 Sicherheitsanforderungen an das SIS .....	463
21.10 SIS-Entwurf und -Planung.....	463
21.10.1 Ziel.....	463
21.10.2 Allgemeine Anforderungen .....	463
21.10.3 Anforderungen an das Systemverhalten bei Entdeckung eines Fehlers ..	464
21.10.4 Anforderungen an die Fehlertoleranz der Hardware .....	464
21.10.5 Anforderungen an die Auswahl von Komponenten und Teilsystemen ..	465
21.10.6 Feldgeräte .....	465
21.10.7 Schnittstellen .....	465
21.10.8 Anforderungen an Instandhaltungs- oder Prüfeinrichtungen .....	466
21.10.9 Ausfallwahrscheinlichkeit sicherheitstechnischer Funktionen .....	466
21.11 Anforderungen an Anwendungssoftware .....	467
21.11.1 Anforderungen an den Sicherheitslebenszyklus der Anwendungssoftware .....	467
21.11.2 Spezifikation der Sicherheitsanforderungen an die Anwendungssoftware .....	472
21.11.3 Validierungsplanung für die Sicherheit der Anwendungssoftware .....	472
21.11.4 Entwurf und Erstellung der Anwendungssoftware.....	473
21.11.5 Integration der Anwendungssoftware in das SIS-Teilsystem.....	474
21.11.6 Vorgehen bei Modifikation der Anwendungssoftware.....	474
21.11.7 Verifikation der Anwendungssoftware.....	474
21.12 Werksendprüfungen.....	475
21.12.1 Ziele.....	475
21.12.2 Empfehlungen.....	475
21.13 SIS-Montage und -Inbetriebnahme.....	475
21.14 SIS-Sicherheits-Validierung .....	475
21.15 Betrieb und Instandhaltung des SIS.....	476
21.15.1 Ziele.....	476
21.15.2 Anforderungen.....	476
21.15.3 Wiederholungsprüfung und Inspektion .....	477
21.16 Modifikationen am SIS .....	477
21.16.1 Ziele.....	477
21.16.2 Anforderungen.....	477
21.17 Außerbetriebnahme des SIS.....	477

21.18 Anforderungen an die Dokumentation.....	478
21.18.1 Ziel.....	478
21.18.2 Anforderungen.....	478
<b>22 Begriffe und Definitionen .....</b>	<b>479</b>
22.1 Sicherheitssysteme .....	479
22.1.1 Risiko.....	479
22.1.2 Teilrisiko.....	479
22.1.3 Grenzzisiko .....	479
22.1.4 Risikoparameter .....	479
22.1.5 Anforderungsklasse .....	480
22.1.6 Maßnahmen .....	480
22.1.7 Schutz .....	480
22.1.8 MSR-Schutzmaßnahmen .....	480
22.1.9 MSR-Schutzeinrichtung.....	480
22.1.10 Unerwünschtes Ereignis .....	480
22.1.11 Fehler .....	480
22.1.12 Redundanz .....	481
22.1.13 Diversitäre Redundanz.....	481
22.1.14 Fail-safe .....	481
22.2. Verlässlichkeit (Dependability) .....	481
22.2.1 Zuverlässigkeit.....	482
22.2.2 Verfügbarkeit.....	484
22.2.3 Sicherheit .....	484
22.2.4 Wartbarkeit .....	485
22.3 Darstellung des Ausfallverhaltens.....	485
22.3.1 Dichtefunktion bzw. Ausfalldichte $f(t)$ .....	485
22.3.2 Ausfallwahrscheinlichkeit bzw. Verteilungsfunktion $F(t)$ .....	489
22.3.3 Zuverlässigkeit bzw. Überlebenswahrscheinlichkeit $R(t)$ .....	492
22.3.4 Ausfallrate $\lambda(t)$ .....	494
22.3.5 Beschreibung des Ausfallverhaltens anhand von Beispielen.....	498
22.3.6 Boolesche Theorie .....	501
22.4 Zeit-Faktor .....	503
22.4.1 MTTF.....	504
22.4.2 MTTF <sub>spurious</sub> .....	504
22.4.3 MTBF .....	504
22.4.4 MTTR .....	504
22.4.5 Beispiel zur Berechnung von MTTF .....	504
22.4.6 Dauerverfügbarkeit .....	505
22.4.7 Downtime DT .....	507
22.4.8 Uptime UT .....	508
22.4.9 Mean Down Time MDT .....	508
22.5 Allgemeines zu den Begrifflichkeiten und Normen.....	508
22.5.1 Diagnoseabdeckungsgrad DC.....	510
22.5.2 Common Cause Failure CCF .....	511
22.5.3 Probability of Failure on Demand PFD .....	512
22.5.4 Ausfallraten.....	513
22.5.5 Risiko, Schaden und Gefahr .....	516

22.5.6 Hazard Rate .....	517
22.5.7 Safety Integrity Level SIL .....	518
22.6 Prozessleittechnik PLT .....	522
22.7 Performance Level PL .....	522
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>523</b>
<b>Stichwortverzeichnis.....</b>	<b>555</b>